

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN QUÍMICA APLICADA

**ESPECIALIDAD “MÉTODOS AVANZADOS DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES”
(UMA)**

Cuatrimestre	Código	Asignatura	Identificador	Créditos
1	620021	Análisis de imagen y nanoinspección	AIN	4
1	620022	Estudio de materiales por difracción de rayos X y XPS	RXPS	4
2	620023	Aplicación de técnicas de resonancia a materiales	ATRM	4
2	620024	Análisis de superficies e interfaces mediante láser	ASIL	4
2	620025	Espectroscopía vibracional y electrónica para la caracterización de materiales	EVECM	4

1 Crédito = 7.5 horas presenciales

Segundo Cuatrimestre (Aula Q5)

Horas	Lunes 16 de febrero	Martes 17 de febrero	Miércoles 18 de febrero	Jueves 19 de febrero	Viernes 20 de febrero
15:00 – 16.30	EVECM	ASIL	ASIL	ATRM	
16.30 – 18.00	ATRM	EVECM	ATRM	EVECM	
18.00 – 19.30	ASIL	ATRM	EVECM	ASIL	

Horas	Lunes 23 de febrero	Martes 24 de febrero	Miércoles 25 de febrero	Jueves 26 de febrero	Viernes 27 de febrero
15:00 – 16.30	ASIL	ATRM	ATRM	ASIL	
16.30 – 18.00	ATRM	ASIL	EVECM	EVECM	
18.00 – 19.30	EVECM	EVECM	ASIL	ATRM	

Horas	Lunes 2 de marzo	Martes 3 de marzo	Miércoles 4 de marzo	Jueves 5 de marzo	Viernes 6 de marzo
15:00 – 16.30	ATRM	EVECM	ASIL	ATRM	Prácticas SCAI (9:30 – 11:00h) RMN sólidos
16.30 – 18.00	ASIL	ATRM	EVECM	ASIL	
18.00 – 19.30	EVECM	ASIL	ATRM		

Horas	Lunes 9 de marzo	Martes 10 de marzo	Miércoles 11 de marzo	Jueves 12 de marzo	Viernes 13 de marzo
15:00 – 16.30	ATRM	ASIL	ATRM	EVECM	Visita Bionand (9:30 – 14:00h) (2 x 1.5 h ATRM) (1.5 h EVECM)
16.30 – 18.00	ASIL	ATRM	ASIL	ATRM	
18.00 – 19.30					

Horas	Lunes 16 de marzo	Martes 17 de marzo	Miércoles 18 de marzo	Jueves 19 de marzo	Viernes 20 de marzo
15:00 – 16.30	Prácticas ASIL (2x1.5 h)	EVECM	ASIL	EVECM	Prácticas SCAI (9:30 - 12:30h) (2x1.5 h EVECM)
16.30 – 18.00		ASIL	EVECM		
18.00 – 19.30		EVECM			

Horas	Lunes 23 de marzo	Martes 24 de marzo	Miércoles 25 de marzo	Jueves 26 de marzo	Viernes 27 de marzo
15:00 – 16.30					
16.30 – 18.00					
18.00 – 19.30					